





] 本 国 特 許 庁 Japan patent office

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年12月25日

出願番号

特願2002-374695

Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2002-374695]

出願 / Applicant(s):

カシオ計算機株式会社

## PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

2003年11月 6

康



**BEST AVAILABLE COPY** 



【書類名】

特許願

【整理番号】

02-0851-00

【提出日】

平成14年12月25日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C12Q 1/68 C12N 15/00

【発明者】

【住所又は居所】

東京都八王子市石川町2951番地5 カシオ計算機株

式会社 八王子研究所内

【氏名】

小倉 潤

【発明者】

【住所又は居所】

東京都羽村市栄町3丁目2番1号 カシオ計算機株式会

社 羽村技術センター内

【氏名】

石田 秀明

【特許出願人】

【識別番号】

000001443

【氏名又は名称】 カシオ計算機株式会社

【代理人】

【識別番号】

100090033

【弁理士】

【氏名又は名称】 荒船 博司

【選任した代理人】

【識別番号】 100093045

【弁理士】

【氏名又は名称】 荒船 良男

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 027188

【納付金額】

21,000円



## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約費 1

【プルーフの要否】 要





#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学的DNAセンサ、DNA読取装置、DNAの同定方法及び 光学的DNAセンサの製造方法

### 【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

固体撮像デバイスと、

既知の塩基配列を有し、前記固体撮像デバイスの表面に配列されて固定された 複数種のプロープDNA断片と、を備えることを特徴とする光学的DNAセンサ

#### 【請求項2】

前記固体撮像デバイスが、基板上に配列された複数の光電変換素子と、前記複 数の光電変換素子をまとめて被覆した透明層と、を備え、

前記プロープDNA断片が、前記光電変換素子にそれぞれ対応して、前記透明 層上に固定されていることを特徴とする請求項1に記載の光学的DNAセンサ。

### 【請求項3】

前記固体撮像デバイスが、基板上に配列された複数の光電変換素子と、前記複 数の光電変換素子をまとめて被覆した透明層と、を備え、

前記プローブDNA断片が、前記複数の光電変換素子のうち隣り合うA個(A は2以上の整数である。) の光電変換素子からなる組にそれぞれ対応して、前記 透明層上に固定されていることを特徴とする請求項1に記載の光学的DNAセン サ<sub>o</sub>

### 【請求項4】

前記光電変換素子が、光の被照射によりキャリアを生成する半導体膜を有した 電界効果トランジスタ型の素子であることを特徴とする請求項2又は3に記載の 光学的DNAセンサ。

## 【請求項5】

請求項1から4の何れか一項に記載の光学的DNAセンサを着脱自在とすると ともに、前記固体撮像デバイスを駆動する駆動手段を備えることを特徴とするD NA読取装置。





#### 【請求項6】

前記プローブDNA断片に光を照射する光照射手段を具備することを特徴とす る請求項5に記載のDNA読取装置。

#### 【請求項7】

前記光照射手段が、前記間体操像デバイスの複数種のプローブDNA断片が間 定された表面と反対の面側に配置されていることを特徴とする請求項6に記載の DNA読取装置。

#### 【請求項8】

プローブDNA断片に結合することができるサンプルDNAに付着される蛍光 物質は、前記光照射手段による光によって励起して蛍光を発し、前記光照射手段 による光は、前記蛍光物質で発した蛍光と比べて前記固体撮像デバイスを励起さ せない波長域の光であることを特徴とする請求項6又は7に記載のDNA読取装 置。

#### 【請求項9】

請求項2から4の何れか一項に記載の光学的DNAセンサを用いてサンプルD NA断片を同定するDNAの同定方法であって、

蛍光物質又は光共鳴散乱物質で標識したサンプルDNA断片を前記透明層上に **塗布することによって、前記複数種のプロープDNA断片のうち、前記サンプル** DNA断片と相補性を有するDNA断片と結合させる工程と、

前記複数種のプローブDNA断片に励起光を照射する照射工程と、

励起光の被照射により前記複数種のプローブDNA断片から発した光の強度を それぞれの前記光電変換素子で検知する検知工程と、

を含むことを特徴とするDNAの同定方法。

### 【請求項10】

請求項1から4の何れか一項に記載の光学的DNAセンサを製造する製造方法 であって、

前記固体撮像デバイスの表面に導電体層を成膜し、

前記導電体層に電圧を印加した状態で前記プローブDNA断片を前記固体撮像 デバイスの表面に固定することを特徴とする光学的DNAセンサの製造方法。



### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、DNA断片間の相補的相互作用を利用して、DNAの構造を特定するために用いられる光学的DNAセンサ及びその製造方法に関するとともに、前記DNAセンサを用いたDNA読取装置及びDNAの同定方法に関する。

#### [0002]

#### 【従来の技術】

近年、医療分野、農業分野等の幅広い分野で生物の遺伝子情報が利用されるようになってきているが、遺伝子の利用に際しては、DNAの構造解明が不可欠である。ここで、DNAは螺旋状によじれあった二本のポリヌクレオチド鎖を有し、それぞれのポリヌクレオチド鎖は4種の塩基(アデニン:A、グアニン:G、シトシン:C、チミン:T)が一次元的に並んだヌクレオチド配列を有し、アデニンとチミン、グアニンとシトシンという相補性に基づいて一方のポリヌクレオチド鎖の塩素が他方のポリヌクレオチド鎖の塩素に結合している。

### [0003]

DNAの構造解明とは、ヌクレオチド配列を特定することであり、DNAのヌクレオチド配列を特定するためにDNAマイクロアレイ及びその読取装置が開発されている。DNAマイクロアレイ及びその読取装置を用いて次のようにしてサンプルDNAのヌクレオチド配列を特定する。

#### [0004]

まず、既知のヌクレオチド配列を有した複数種類のプロープDNA断片をスライドガラス等の固体担体に整列固定させたDNAマイクロアレイを準備する。次に、サンプルDNAを一本鎖のDNA断片に変性して、変性したサンプルDNA断片に蛍光物質等を結合させる。

### [0005]

次に、サンプルDNA断片をDNAマイクロアレイ上に添加すると、サンプル DNA断片は、ハイブリダイゼーションによってDNAマイクロアレイ上に固定 される。つまり、サンプルDNA断片の塩基は、複数種類のプローブDNA断片



のうち相補性を有するDNA断片の塩基と水素結合して、二本鎖が生じる。一方、サンプルDNA断片は、相補性を有しないプロープDNA断片とは結合しない。サンプルDNA断片に蛍光物質でマーキングを施しているため、サンプルDNAと結合したプロープDNA断片が蛍光を発することになる。例えば、TCGGGAAというヌクレオチド配列を有するサンプルDNA断片は、AGCCCTTというヌクレオチド配列を有するプロープDNA断片のみ結合し、そのプロープDNA断片が蛍光を発する。

### [0006]

次いで、DNAマイクロアレイを読取装置にセッティングして、読取装置にて 解析する。読取装置は、DNAマイクロアレイ上の蛍光強度分布を計測するもの である。

### [0007]

読取装置は、大きくわけて二種類あり、面状光方式と共焦点レーザ方式 (例えば、特許文献 1 参照。) がある。

面状光方式の読取装置は、励起光をDNAマイクロアレイに面照射し、DNAマイクロアレイをレンズでCCDイメージセンサに結像し、DNAマイクロアレイで発した蛍光をCCDイメージセンサで受光し、DNAマイクロアレイの面内の蛍光強度分布をCCDイメージセンサで計測するようになっている。

## [0008]

共焦点レーザ方式の読取装置は、レーザーダイオードから発した光をコリメーターレンズで収束し、レーザ光線をDNAマイクロアレイに対して二次元走査し、レーザ光線の二次元走査と共に顕微鏡及びフォトマルも走査させ、レーザ光線により発した蛍光を顕微鏡を介してフォトマルで受光し、蛍光強度をフォトマルで計測し、二次元走査によってDNAマイクロアレイの面内の蛍光強度分布を計測するようになっている。

## [0009]

何れの方式でも、DNAマイクロアレイ上の蛍光強度分布は二次元の画像として出力される。出力された画像内で蛍光強度が大きい部分には、サンプルDNA断片のヌクレオチド配列と相補的なヌクレオチド配列を有したプロープDNA断



片が含まれていることを表している。従って、二次元画像中のどの部分の蛍光強 度が大きいかによってサンプルDNA断片のヌクレオチド配列を確定することが できる。

[0010]

【特許文献1】

特開平9-23900号公報

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、共焦点レーザ方式の読取装置は、顕微鏡と、レーザ光線及び顕 微鏡をDNAマイクロアレイに対して走査する機構とを必要とし、そのため装置 全体が大きいという問題がある。面状光方式の読取装置は、DNAマイクロアレ イをCCDイメージセンサに結像するレンズを必要とし、同様に装置が大型であ る。

また、何れの方式でも従来の読取装置は、DNAマイクロアレイ上のプローブ DNA断片間でも蛍光強度を検知するため、画像にはDNAマイクロアレイ上であってプローブDNA断片が配置されていない無駄な部分の強度データが含まれてしまう。

また、サンプルDNA断片と結合したプロープDNA断片から発した蛍光の強度は必ずしも大きくない上、CCDイメージセンサやフォトマルがDNAマイクロアレイから離れているため、CCDイメージセンサやフォトマルの感度を高くしなければならない。

[0012]

そこで、本発明の目的は、低感度であっても蛍光を検知することができ、読取 装置を小型化することができるようにすることにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】

以上の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、例えば図1~図4に 示すように、

固体撮像デバイス (例えば、固体撮像デバイス2) と、





既知の塩基配列を有し、前記固体撮像デバイスの表面に配列されて固定された 複数種のプロープDNA断片(例えば、スポット60,60,…)と、を備える ことを特徴とする光学的DNAセンサである。

#### [0014]

請求項1に記載の発明では、固体撮像デバイスの表面に複数種のプロープDNA断片が配列されて固定されているため、レンズや顕微鏡が無くとも固体撮像デバイスで鮮明な像を撮像することができ、更に走査機構が無くても二次元的な像を撮像することができる。従って、本発明の光学的DNAセンサをDNA読取装置に用いれば、DNA読取装置にレンズ、顕微鏡、走査機構を設けなくても済み、DNA読取装置を従来に比較して小型化することができる。

また、固体撮像デバイスの表面にプロープDNA断片が固定されているため、 プロープDNA断片から発した光が殆ど減衰せずに固体撮像デバイスの表面に入 射する。従って、固体撮像デバイスの感度が高くなくても済む。

### [0015]

請求項2に記載の発明は、例えば図1~図4に示すように、請求項1に記載の 光学的DNAセンサにおいて、

前記固体操像デバイスが、基板(例えば、透明基板17)上に配列された複数の光電変換素子(例えば、DG-Tr20,20,…)と、前記複数の光電変換素子をまとめて被覆した透明層(例えば、保護絶縁層31及び導電体層32)と、を備え、

前記プローブDNA断片が、前記光電変換素子にそれぞれ対応して、前記透明 層上に固定されていることを特徴とする。

## [0016]

請求項2に記載の発明では、プロープDNA断片が光電変換素子にそれぞれ対応して透明層に固定されているから、プロープDNA断片間では光強度を検知することがない。従って、固体撮像デバイスで撮像された像はノイズの無い像であり、プロープDNA断片が配置されていない部分の光強度データが含まれていない。

### [0017]



請求項3に記載の発明は、例えば図9~図10に示すように、請求項1に記載

の光学的DNAセンサにおいて、 前記固体撮像デバイスが、基板(例えば、透明基板17)上に配列された複数

特願2002-374695

の光電変換素子と、前記複数の光電変換素子をまとめて被覆した透明層(例えば 、DG-Tr20、20、…)と、を備え、

前記プローブDNA断片が、前記複数の光電変換素子のうち隣り合うA個(A は2以上の整数である。)の光電変換素子からなる組にそれぞれ対応して、前記 透明層上に固定されていることを特徴とする。

#### [0018]

請求項3に記載の発明では、プローブDNA断片が、A個の光電変換素子から なる組にそれぞれ対応して透明層に固定されているから、プローブDNA断片間 では光強度を検知することがない。従って、固体撮像デバイスで撮像された像は ノイズの無い像であり、プローブDNA断片が配置されていない部分の光強度デ ータが含まれていない。

また、プローブDNA 断片から発する光が弱く、光電変換素子の感度が低くて も、一種のプローブDNA断片に対してA個の光電変換素子が対応して、一種の プロープDNA断片から発した光をA個の光電変換素子で受光するから、その光 の強度を確実に検知することができる。

## [0019]

請求項4に記載の発明は、例えば図4に示すように、請求項2又は3に記載の 光学的DNAセンサにおいて、前記光電変換素子が、光の被照射によりキャリア を牛成する半導体膜(例えば、半導体膜23)を有した電界効果トランジスタ型 の素子であることを特徴とする。

## [0020]

請求項4に記載の発明では、光電変換素子が電界効果トランジスタであるため 、固体撮像デバイスの各画素に別のトランジスタ等の素子を設けずとも、光電変 換素子だけで画素における電気信号のスイッチング等を行える。従って、固体撮 俊デバイスの構造をシンプルにすることができ、光電変換素子を高密度に配列す ることができ、プローブDNA断片も高密度に配列することができる。



## [0021]

請求項5に記載の発明は、例えば図5に示すように、請求項1か64の何れか一項に記載の光学的DNAセンサを着脱自在とするとともに、前記固体撮像デバイスを駆動する駆動手段(駆動回路10、トップゲートドライバ11、ボトムゲートドライバ12、ドレインドライバ13及び駆動回路10)を備えることを特徴とするDNA読取装置である。

#### [0022]

請求項6に記載の発明は、例えば図6に示すように、請求項5に記載のDNA 読取装置において、前記プロープDNA断片に光を照射する光照射手段(例えば 、光照射手段71)を具備することを特徴とする。

### [0023]

請求項7に記載の発明は、請求項6に記載のDNA読取装置において、前記光 照射手段が、前記固体撮像デバイスの複数種のプローブDNA断片が固定された 表面と反対の面側に配置されていることを特徴とする。

### [0024]

請求項8に記載の発明は、請求項6又は7に記載のDNA読取装置において、プロープDNA断片に結合することができるサンプルDNAに付着される蛍光物質は、前記光照射手段による光によって励起して蛍光を発し、前記光照射手段による光は、前記蛍光物質で発した蛍光と比べて前記固体操像デバイスを励起させない波長域の光であることを特徴とする。

## [0025]

請求項5~8に記載の発明では、駆動手段で固体撮像デバイスを駆動すると、 固体撮像デバイスで像を取得することができるが、固体撮像デバイスの表面に複 数種のプロープDNA断片が配列されているから、プロープDNA断片が配列されている部分を固体撮像デバイスに結像するためのレンズや顕微鏡をDNA読取 装置に設ける必要がない。

## [0026]

請求項9に記載の発明は、請求項2から4の何れか一項に記載の光学的DNA センサを用いてサンプルDNA断片を同定するDNAの同定方法であって、



蛍光物質又は光共鳴散乱物質で標識したサンプルDNA断片を前記透明層上に 塗布することによって、前記複数種のプロープDNA断片のうち、前記サンプル DNA断片と相補性を有するDNA断片と結合させる工程と、

前記複数種のプローブDNA断片に励起光を照射する照射工程と、

励起光の被照射により前記複数種のプロープDNA断片から発した光の強度を それぞれの前記光電変換素子で検知する検知工程と、

を含むことを特徴とする。

[0027]

請求項9に記載の発明では、固体撮像デバイスの表面にプロープDNAが固定されているため、プロープDNA断片から発した光が殆ど減衰せずに光電変換素子に入射する。従って、光電変換素子の感度が高くなくても、相補性を有したDNA断片から発した光の強度と、相補性を有しないDNA断片から発した光の強度との差を認識することができる。

[0028]

請求項10に記載の発明は、請求項1から4の何れか一項に記載の光学的DN Aセンサを製造する製造方法であって、

前記固体撮像デバイスの表面に導電体層を成膜し、

前記導電体層に電圧を印加した状態で前記プローブDNA断片を前記固体撮像 デバイスの表面に固定することを特徴とする。

[0029]

請求項10に記載の発明では、固体撮像デバイスの表面に成膜された導電体層 に電圧を印加すると、静電気によってプロープDNA断片が固体撮像デバイスの 表面に引き寄せられて、プロープDNA断片を固体撮像デバイスの表面に固定し やすくなる。

[0030]

【発明の実施の形態】

以下に、図面を用いて本発明の具体的な態様について説明する。ただし、発明 の範囲を図示例に限定するものではない。

[0031]



### 「第一の実施の形態」

図1は、本発明が適用された光学的DNAセンサを示した斜視図であり、図2は、この光学的DNAセンサの平面図であり、図3は、図2のI-I破断線で破断して矢印方向に見て示した断面図である。

### [0032]

光学的DNAセンサ1は、固体撮像デバイス2と、固体撮像デバイス2の表面 に配列されて固定されたスポット60,60,…と、を備え、固体撮像デバイス 2の各画素に一つのスポット60が対応している。

#### [0033]

まず、固体撮像デバイス2について説明する。固体撮像デバイス2は、略平板 状の透明基板17と、透明基板17の一方の面上にn行m列(n、mともに正の 整数である。)のマトリクス状に配列された複数のダブルゲート型電界効果トラ ンジスタ(以下、DG-Trという。)20,20,…と、DG-Tr20,2 0,…をまとめて被覆する保護絶縁層31と、保護絶縁層31上に成膜された導 電体層32と、を備える。保護絶縁層31及び導電体層32が透明層である。

### [0034]

透明基板17は、光に対して透過性(以下、単に透光性という。)を有するとともに絶縁性を有し、石英ガラス等といったガラス基板又はポリカーボネート等といったプラスチック基板である。この透明基板17が、固体撮像デバイス2の裏面を成している。なお、透光性を有した透明基板17の代わりに、遮光性を有した基板であっても良い。

## [0035]

DG-Tr20について説明する。図4(a)は一つのDG-Tr20を示した平面図であり、図4(b)は、図4(a)のII-II破断線で破断して矢印方向に見て示した断面図である。

それぞれのDG-Tr20は、画素となる光電変換素子である。それぞれのDG-Tr20は、透明基板17上に形成されたボトムゲート電極21と、ボトムゲート電極21上に形成されたボトムゲート電極2 1との間にボトムゲート絶縁膜22を挟むとともにボトムゲート電極21に対向



した半導体膜23と、半導体膜23の中央部上に形成されたチャネル保護膜24 と、半導体膜23の両端部上に互いに離間して形成された不純物半導体膜25, 26と、不純物半導体膜25上に形成されたソース電極27と、不純物半導体膜 26上に形成されたドレイン電極28と、ソース電極27及びドレイン電極28 上に形成されたトップゲート絶縁膜29と、トップゲート絶縁膜29及びチャネル保護膜24を半導体膜23との間に挟むとともに半導体膜23に対向したトップゲート電極30と、を具備する。

#### [0036]

透明基板17上には、ボトムゲート電極21がDG-Tr20ごとに形成されている。また、透明基板17上には横方向に延在するn本のボトムゲートライン41,41,…が形成されており、横方向に配列された同一行の各DG-Tr20のボトムゲート電極21は共通のボトムゲートライン41と一体となって形成されている。ボトムゲート電極21及びボトムゲートライン41は、導電性及び遮光性を有し、例えばクロム、クロム合金、アルミ若しくはアルミ合金又はこれらの合金からなる。

### [0037]

ボトムゲート電極21及びボトムゲートライン41上には、全てのDG-Tr 20,20,…に共通したボトムゲート絶縁膜22が形成されている。ボトムゲート絶縁膜22は、絶縁性及び透光性を有し、例えば窒化シリコン(SiN)又は酸化シリコン(SiO<sub>2</sub>)からなる。

## [0038]

ボトムゲート絶縁膜22上には、半導体膜23がDG-Tr20ごとに形成されている。半導体膜23は、平面視して略矩形状を呈しており、紫外線(波長域が400nm未満)を受光しても十分に励起されず、より長波長の可視光(400nm以上)を受光すると十分励起して光量に応じた量の電子-正孔対を生成するアモルファスシリコン又はポリシリコンで形成された層である。半導体膜23上には、チャネル保護膜24が形成されている。チャネル保護膜24は、パターニングに用いられるエッチャントから半導体膜23の界面を保護する機能を有し、絶縁性及び透光性を有し、例えば窒化シリコン又は酸化シリコンからなる。半



導体膜23に光が入射すると、入射した光量に従った量の電子―正孔対がチャネル保護膜24と半導体膜23との界面付近を中心に発生するようになっている。この場合、半導体膜23側にはキャリアとして正孔が発生し、チャネル保護膜24側には電子が発生する。

### [0039]

半導体膜23の一端部上には、不純物半導体膜25が一部チャネル保護膜24に重なるようにして形成されており、半導体膜23の他端部上には、不純物半導体膜26が一部チャネル保護膜24に重なるようにして形成されている。不純物半導体膜25,26は、DG-Tr20ごとにパターニングされている。不純物半導体膜25,26は、n型の不純物イオンを含むアモルファスシリコン(n+シリコン)からなる。

### [0040]

不純物半導体膜25上には、DG-Tr20ごとにパターニングされたソース電極27が形成されている。不純物半導体膜26上には、DG-Tr20ごとにパターニングされたドレイン電極28が形成されている。また、縦方向に延在するm本のソースライン42,42,…及びドレインライン43,43,…がボトムゲート絶縁膜22上に形成されており、縦方向に配列された同一列の各DG-Tr20のソース電極27は共通のソースライン42と一体に形成されており、縦方向に配列された同一列の各DG-Tr20のドレイン電極28は共通のドレインライン43と一体に形成されている。ソース電極27、ドレイン電極28、ソースライン43と一体に形成されている。ソース電極27、ドレイン電極28、ソースライン42及びドレインライン43は、導電性及び遮光性を有しており、例えばクロム、クロム合金、アルミ若しくはアルミ合金又はこれらの合金からなる。

## [0041]

全てのDG-Tr20,20,…のチャネル保護膜24、ソース電極27及びドレイン電極28並びにソースライン42,42,…及びドレインライン43,43,…上には、全てのDG-Tr20,20,…に共通したトップゲート絶縁膜29が形成されている。トップゲート絶縁膜29は、絶縁性及び透光性を有し、例えば窒化シリコン又は酸化シリコンからなる。



#### [0042]

トップゲート絶縁膜29上には、DG-Tr20ごとにバターニングされたトップゲート電極30が形成されている。また、トップゲート絶縁膜29上には横方向に延在するn本のトップゲートライン44が形成されており、横方向に配列された同一行の各DG-Tr20のトップゲート電極30は共通のトップゲートライン44と一体に形成されている。トップゲート電極30及びトップゲートライン44は、導電性及び透光性を有し、例えば、酸化インジウム、酸化亜鉛若しくは酸化スズ又はこれらのうちの少なくとも一つを含む混合物(例えば、錫ドープ酸化インジウム(ITO)、亜鉛ドープ酸化インジウム)で形成されている。

以上のように構成されたDG-Tr20は、半導体膜23を受光部とした光電 変換素子である。

### [0043]

全てのDG-Tr20,20,…のトップゲート電極30及びトップゲートライン44,44,…上には、共通の保護絶縁層31がトップゲート電極30及びトップゲートライン44に被覆するように形成されている。~保護絶縁層31は、絶縁性及び透光性を有し、窒化シリコン又は酸化シリコンからなる。

## [0044]

保護絶縁層31上には、導電体層32が一面に形成されている。導電体層32 は、導電性及び透光性を有し、例えば、酸化インジウム、酸化亜鉛若しくは酸化 スズ又はこれらのうちの少なくとも一つを含む混合物で形成されている。

## [0045]

導電体層32上には、オーバーコート層33が一面に形成されている。このオーバーコート層33は、透光性を有し、導電体層32を保護したり、スポット60、60、…を固体撮像デバイス2の表面に固定したりするものである。

## [0046]

次に、スポット60について説明する。図1〜図3に示すように、複数種のスポット60,60, …が互いに離間して、n行m列のマトリクス状となってオーバーコート層33上に配列されている。一つのスポット60は一本鎖プローブDNA断片61が多数集まった群集であり、一つのスポット60に含まれる多数の



一本鎖プロープDNA断片61は互いに同じヌクレオチド配列を有する。また、 一本鎖プロープDNA断片61のヌクレオチド配列は、スポット60ごとに異なる配列となっている。何れのスポット60のヌクレオチド配列も、塩基配列が既知のものである。

### [0047]

以上のようなスポット60,60,…がそれぞれDG-Tr20,20,…に 対応して配列されている。つまり、図2及び図4に主に示すように固体撮像デバイス2を平面視した場合、一つのDG-Tr20に一つのスポット60が重なっており、特にDG-Tr20の半導体膜23が一つのスポット60に重なっている。

### [0048]

スポット60,60,…を固体撮像デバイス2の表面に固定する方法としては、予め調製したプロープDNA断片61を、ポリ陽イオン(ポリーLーリシン、ポリエチレンイミン等)で表面処理した固体撮像デバイス2の表面に分注装置を用いて点着して、DNAの荷電を利用して固体撮像デバイス2の表面に静電結合させる方法が適用される。

その他の固定方法として、アミノ基、アルデヒド基、エポキシ基等を有するシランカップリング剤を用いる方法も利用されている。この場合には、アミノ基、アルデヒド基等は、共有結合により固体撮像デバイス2の表面に導入されるため、ポリ陽イオンによる場合と比較して安定に固体撮像デバイス2の表面に存在する。

その他の固定方法として、反応活性基を導入したオリゴヌクレオチドを合成し 、表面処理した固体撮像デバイス2の表面に該オリゴヌクレオチドを点着し、共 有結合させる方法もある。

## [0049]

次に、以上のように構成された光学的DNAセンサ1を用いたDNA読取装置 について、図5及び図6を用いて説明する。

### [0050]

図5及び図6に示すように、DNA読取装置70は、表示装置3と、全体の制



御を司る演算処理装置 4 と、光学的 DNA センサ 1 の表面に近接場による蛍光体励起光を面状に照射するための光照射手段 7 1 と、光学的 DNA センサ 1 を駆動して画像を取得するための駆動手段(トップゲートドライバ 1 1, ボトムゲートドライバ 1 2、ドレインドライバ 1 3 及び駆動回路 1 0 から構成される。)と、を備える。

### [0051]

光照射手段71は、例えば、半導体膜23を十分に励起する波長域を含まず且つ後述する蛍光物質を十分励起する波長域の蛍光体励起光(主に紫外線)を発する光源と、光源から発した蛍光体励起光を全反射することによって全反射面から外部に向けて近接場による蛍光体励起光を発するプリズム又は帯状の光ファイバ東と、を備える。光学的DNAセンサ1はDNA読取装置70に対して着脱自在となっており、DNA読取装置70に装着された光学的DNAセンサ1の固体撮像デバイス2の表面が蛍光体励起光の出射面71a(全反射面)に近接して対向するようになっている。光学的DNAセンサ1が光照射手段71の出射面71aに対向した場合、出射面から面放射した近接場による蛍光体励起光が固体撮像デバイス2の表面に均等に照射されるようになっている。上記光学的DNAセンサ1の固体撮像デバイス2は、出射面71から出射した蛍光体励起光に対して感度を示さないとともに励起せず、蛍光体励起光の被照射により蛍光物質から発した蛍光(主に可視光)に対して感度を示すとともに励起する。

### [0052]

また、光学的DNAセンサ1がDNA読取装置70に装着された場合、光学的DNAセンサ1のトップゲートライン44,44,…がトップゲートドライバ11の端子にそれぞれ接続されるようになっている。同様に、光学的DNAセンサ1のボトムゲートライン41,41,…がボトムゲートドライバ12の端子に接続されるようになっており、光学的DNAセンサ1のドレインライン43,43,…がドレインドライバ13の端子にそれぞれ接続されるようになっている。また、光学的DNAセンサ1がDNA読取装置70に装着された場合、光学的DNAセンサ1のソースライン42,42,…が一定電圧源に接続され、この例では接触されるようになっている。



#### [0053]

トップゲートドライバ11は、シフトレジスタである。つまり、トップゲートドライバ11は、駆動回路10から制御信号Tcntを入力することによって、1行目のトップゲートライン44からn行目のトップゲートライン44の順に(n行目に達したら必要に応じて1行目に戻る。)リセットバルス(図8に図示)を出力するようになっている。リセットバルスのレベルは+5[V]のハイレベルである。一方、トップゲートドライバ11は、リセットバルスを出力しない時にローレベルの-20[V]の電位をそれぞれのトップゲートライン44に印加するようになっている。

#### [0054]

ボトムゲートドライバ12は、シフトレジスタである。つまり、一行目のボトムゲートライン41からn行目のボトムゲートライン41の順に(n行目に達したら必要に応じて1行目に戻る。)リードバルス(図8に図示)を出力するようになっている。リードバルスのレベルは+10[V]のハイレベルであり、リードバルスが出力されていない時のレベルは $\pm0$ [V]のローレベルである。

### [0055]

トップゲートドライバ11がi行目(iは1~nの何れかの整数。)のトップゲートライン44にリセットパルスを出力した後にキャリア蓄積期間を経てボトムゲートドライバ12がi行目のボトムゲートライン41にリードパルスを出力するように、トップゲートドライバ11及びボトムゲートドライバ12は出力信号をシフトするようになっている。つまり、各行では、リードパルスが出力されるタイミングは、リセットパルスが出力されるタイミングは、リセットパルスが出力されるタイミングは、リセットパルスが出力されるタイミングは、リセットパルスが出力されるタイミングは、リセットパルスが出力されるのリードバルスの入力が開始してから、i行目のボトムゲートライン41へのリードパルスの入力が終了するまでの期間は、i行目の選択期間である。リセットパルスのレベルは+5[V]のハイレベルであり、リセットパルスが出力されていない時のレベルは-20[V]のローレベルである。

## [0056]

ドレインドライバ13は、それぞれの行の選択期間において、リセットパルス



が出力されてからリードバルスが出力されるまでの間に、全てのドレインライン 43, 43, …にプリチャージパルス(図8に図示)を出力するようになっている。プリチャージパルスのレベルは+10 [V] のハイレベルであり、プリチャージパルスが出力されていない時のレベルは $\pm0$  [V] のローレベルである。また、ドレインドライバ13は、プリチャージパルスの出力後にドレインライン43, 43, …の電圧を増幅して、駆動回路10に出力するようになっている。

[0057]

駆動回路10は、演算処理装置4に駆動されることによって、ボトムゲートドライバ12、トップゲートドライバ11、ドレインドライバ13それぞれに制御信号Bcnt、Tcnt、Dcntを出力することでボトムゲートドライバ12、トップゲートドライバ11、ドレインドライバ13に適宜パルスを出力させるようになっている。更に、駆動回路10は、リードバルスが出力されてから所定時間経過後のドレインライン43,43,…の電圧を検出することによって、又はリードパルスが出力されてからドレインライン43,43,…の電圧が所定関値電圧に至るまでの時間を検出することによって、画像を取得し、その画像を演算処理装置4に出力するようになっている。演算処理装置4は、駆動回路10から入力した画像を表示装置3に表示させるようになっている。

[0058]

以上のように、固体撮像デバイス2の表面にスポット60,60,…が配列されているため、DNA読取装置70にはレンズ・顕微鏡といった光学系を設けずとも、固体撮像デバイス2で鮮明な像を撮像することができる。従って、DNA 読取装置70を小型化することができる。

[0059]

次に、光学的DNAセンサ1の製造方法について説明する。

まず、一枚の透明基板に複数の固体撮像デバイス2を同時に製造する。一つの 固体撮像デバイス2の製造方法は以下のようになる。

即ち、スパッタ、蒸着といったPVD法又はCVD法により導電体層を透明基板17上に成膜した後、フォトリソグラフィー法といったマスク工程を行い、エッチング法等により導電体層を形状加工する形状加工工程を行うことによって、



それぞれのDG-Tr20のボトムゲート電極21並びにボトムゲートライン4 1.41.…をパターニングする。

### [0060]

次いで、透明基板17のほぼ全面にわたって窒化シリコン又は酸化シリコンからなるボトムゲート絶縁膜22を成膜し、更にボトムゲート絶縁膜22上の全面にわたって半導体膜23となる半導体層を成膜し、半導体層上の全面にわたってチャネル保護膜24となる窒化シリコン又は酸化シリコンからなる絶縁層を成膜する。次いで、絶縁層にマスクをし、絶縁層を形状加工することによって、DGーTr20ごとにチャネル保護膜24をバターニングし、その後にn型不純物を含有したアモルファスシリコン層を形成する。そして、このアモルファスシリコン層にマスクをし、アモルファスシリコン層を形状加工することによって、不純物半導体膜25,26をDGーTr20ごとにバターニングするとともに下方の半導体膜23をDGーTr20ごとにバターニングする。

### [0061]

次いで、導電体層を全面に成膜し、導電体層にマスクをして、導電体層を形状加工することによって、ドレイン電極28及びソース電極27をDG-Tr20ごとにパターニングするとともにドレインライン43,43,…及びソースライン42,42,…をパターニングする。

## [0062]

次いで、ドレイン電極28及びソース電極27等が形成されたボトムゲート絶線膜29の全面にトップゲート絶線膜29を成膜する。次いで、トップゲート絶線膜29上の全面にITOといった透明な導電体層を成膜し、透明な導電体層にマスクをし、透明な導電体層を形状加工することによって、DG-Tr20ごとにトップゲート電極30をパターニングするとともにトップゲートライン44、44、…をトップゲート電極30と一体形成する。

## [0063]

次いで、トップゲート電極30及びトップゲートライン44が形成されたボトムゲート絶縁膜22上の全面に、保護絶縁層31を成膜する。次いで、保護絶縁層31上の全面に導電体層32を成膜する。



### [0064]

以上の各工程をそれぞれの固体撮像デバイス2について同時に行うことによって、図7に示すように一枚の透明基板17に複数の固体撮像デバイス2,2,… を同時に製造する。以下では、一枚の透明基板17に複数の固体撮像デバイス2 2,…が製造されたものをマザー基板35という。

#### [0065]

次いで、マザー基板35の表面(導電体層32)であってマザー基板35の四隅のうちの少なくとも一つに印を付す。図7では、三つの角に刻印35aを付している。そして、マザー基板35の表面に化学処理を施して、例えばポリ陽イオン(ポリーLーリシン、ポリエチレンイミン等)又はシランカップリング剤からなるオーバーコート層33をマザー基板35の表面に成膜する。

### [0066]

一方、既知のヌクレオチド配列を有したDNA断片61を複数種生成し(各種のDNA断片61のヌクレオチド配列は互いに異なっている。)、各種のDNA断片61を溶媒で分散又は溶解して、複数種の試料溶液を調製する。調製した複数種の試料溶液を分注装置の複数のピペットにそれぞれセッティングする。また、マザー基板35を分注装置の載置台にセッティングする。この分注装置では、複数のピペットが載置台上で水平面内に移動し、更に、下降することによって試料溶液を点着するようになっている。

## [0067]

次いで、マザー基板35の表層に成膜された導電体層32に正電圧を印加した 状態で、分注装置によって複数種の試料溶液をピペットからマザー基板35に点 着する。この際、各種の試料溶液を各固体操像デバイス2に振り分け、一つの固 体撮像デバイス2につき互いに異なる複数種の試料溶液を点着する。このとき、 一つのDG-Tr20に対して一種類の試料溶液を平面視して重ねるようにして 点着する。アデニン、グアニン、シトシン、チミンの4種の塩基で構成されるヌ クレオチド鎖は、塩基と結合している糖がリン酸ジエステル結合しているので全 体として負極性なため、導電体層32に印加された正電圧により、プロープDN A断片61が吸引されるから、プロープDNA断片61がオーバーコート層33



に静電結合して固定しやすくなる。なお、分注装置でマザー基板35の刻印35 aを読み取ることによって点着位置を調整し、位置精度良く各DG-Tr20上 に試料溶液を点着するようになっている。

#### [0068]

次いで、マザー基板35を固体撮像デバイス2ごとに切断することによって、 複数の光学的DNAセンサ1が完成する。

#### [0069]

光学的DNAセンサ1及びDNA読取装置70を用いたDNAの同定方法について説明する。

まず、検体からDNAを採取して、採取したDNAを一本鎖DNA断片に変性 し、DNA断片に蛍光物質又は光共鳴散乱物質を結合させ、DNA断片を蛍光物 質又は光共鳴散乱物質で標識する。蛍光物質としては、例えばCyDyeのCy 2 (アマシャム社製) がある。得られたDNA断片は、溶液中に含まれている。 以下では、このDNA断片をサンプルDNA断片という。蛍光物質又は光共鳴散 乱物質は、DNA読取装置70の光照射手段71から出射される蛍光体励起光の 波長で励起されるものを選択する。蛍光物質又は光共鳴散乱物質は蛍光体励起光 を吸収することによって励起されることによって可視光を発するが、蛍光体励起 光光の波長域は半導体膜23を励起する可視光の波長域とできるだけ異なるのが 望ましく、可視光の波長域は光学的DNAセンサ1の半導体膜23にキャリアを 十分に発生させる波長域が望ましい。

### [0070]

次いで、サンプルDNA断片を含有した溶液を光学的DNAセンサ1の表面に 塗布する。サンプルDNA断片は、ハイブリダイゼーションによってスポット6 0,60,…のうち相補性を有するプローブDNA断片61と結合し、相補性を 有しないプローブ断片とは結合しない。光学的DNAセンサ1に塗布されたサン ブルDNA断片のうちハイブリダイゼーションしなかったものは洗い流す。

### [0071]

次いで、光学的DNAセンサ1をDNA読取装置 7 0 にセッティングすると、 トップゲートライン44, 44, …がトップゲートドライバ11の端子にそれぞ



れ接続され、ボトムゲートライン41,41,…がボトムゲートドライバ12の 端子に接続され、ドレインライン43,43,…がドレインドライバ13の端子 にそれぞれ接続される。

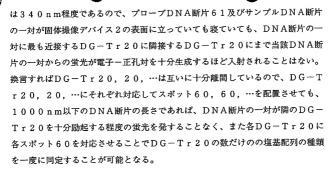
#### [0072]

次いで、光照射手段71が点灯し、光学的DNAセンサ1の表面に蛍光体励起光が面状に照射することによってDNA読取装置70の読み取りが開始される。これによって、スポット60,60,…のプロープDNA断片61及びプロープDNA断片61と結合したサンプルDNA断片の組では、サンプルDNA断片に付着した蛍光物質から蛍光(主に可視光)を発し、サンプルDNA断片と結合しなかったプロープDNA断片61は蛍光を発しない。そのため、サンプルDNA断片と結合したプロープDNA断片61を含むスポット60に対応したDG一Tr20には高強度の蛍光が入射し、サンプルDNA断片と結合していないプロープDNA断片61からなるスポット60に対応したDG一Tr20には殆ど蛍光が入射しない。固体撮像デバイス2の表面にスポット60,60、…のプロープDNA断片61が固定されているため、サンプルDNA断片と結合したスポット60から発した蛍光はあまり減衰せずに、そのスポット60に対応したDG一Tr20に入射して電子一正孔対を発生させる。従って、DG一Tr20,20,…の感度が低くても、十分に強度を検知することができる。

なお、サンブルDNA断片に光共鳴散乱物質を結合した場合、スポット60, 60,…のうちサンブルDNA断片と結合したものは共鳴により高い強度の光を 発し、サンブルDNA断片と結合しなかったものは低い強度の光を発する。

#### [0073]

そして、DNA読取装置70は、光学的DNAセンサ1を駆動することによって、光学的DNAセンサ1がそれぞれのDG-Tr20で蛍光強度又は蛍光の光量を検知し、光学的DNAセンサ1上の光強度分布を二次元の画像データとして取得する。互いに隣接するDG-Tr20,20間距離は最低でも10μm以上あり、DG-Tr20の半導体層23からDNA断片の一対までの距離は6000m程度あり、またプロープDNA断片61及びサンプルDNA断片の一対にはそれぞれ塩基が1000個配列していてもDNA断片の一対の螺旋の直線距離



#### [0074]

DNA読取装置70の画像取得動作は以下のようになる。

即ち、駆動回路10がトップゲートドライバ11に制御信号Tcntを出力し、トップゲートドライバ11が1行目のトップゲートライン44からn行目のトップゲートライン44へと順次リセットパルスを出力する。また、駆動回路10がボトムゲートドライバ12に制御信号Bcntを出力し、ボトムゲートドライバ12が1行目のボトムゲートライン41からn行目のボトムゲートライン41へと順次リードパルスを出力する。また、駆動回路10が制御信号Dcntをドレインドライバ13に出力し、ドレインドライバ13が各行でリセットパルスが出力されているリセット期間と各行でリードパルスが出力されている期間との間に、プリチャージパルスを全てのドレインライン43,43,…に出力する。

#### [0075]

i行目の各DG-Tr20の動作について詳細に説明する。図8に示すように、トップゲートドライバ11がi行目のトップゲートライン44にリセットバルスを出力すると、i行目のトップゲートライン44がハイレベルになる。i行目のトップゲートライン44がハイレベルになっている間(この期間をリセット期間という。)、i行目の各DG-Tr20では、半導体膜23とチャネル保護膜24との界面近傍に蓄積されたキャリア(ここでは、正孔である。)が、トップゲート電極30の電圧により反発して吐出される。



#### [0076]

次いで、トップゲートドライバ11がi行目のトップゲートライン44にリセットバルスを出力することを終了する。DG-Tr20の半導体膜23には、最も近接するスポット60のプローブDNA断片61及びサンプルDNA断片の一対に含まれる蛍光物質からの蛍光が入射されており、i行目のトップゲートライン44のリセットバルスが終了してから、i行目のボトムゲートライン41にリードバルスが出力されるまでの間(この期間をキャリア蓄積期間という。)、半導体膜23内で、この蛍光の光量に従った量の電子-正孔対が生成され、そのうちの正孔がトップゲート電極30の電界により半導体膜23とチャネル保護膜24との界面近傍に蓄積される。

### [0077]

次いで、キャリア蓄積期間中に、ドレインドライバ13が全てのドレインライン43,43,…にプリチャージパルスを出力する。プリチャージパルスが出力されている間(プリチャージ期間という。)では、i行目の各DGーTr20においては、トップゲート電極30に印加されている電位が-20[V]であり、ボトムゲート電極21に印加されている電位が±0[V]であるため、たとえ半導体膜23とチャネル保護膜24との界面近傍に蓄積された正孔の電荷だけではゲートーソース間電位が低いので半導体膜23にはチャネルが形成されず、ドレイン電極28とソース電極27との間に電流は流れない。プリチャージ期間において、ドレイン電極28とソース電極27との間に電流が流れないため、ドレインライン43,43,…に出力されたプリチャージパルスによってi行目の各DG-Tr20のドレイン電極28に電荷がチャージされる。

## [0078]

次いで、ドレインドライバ13がプリチャージバルスの出力を終了するとともに、ボトムゲートドライバ12が i 行目のボトムゲートライン41にリードバルスを出力する。ボトムゲートドライバ12が i 行目のボトムゲートライン41にリードバルスを出力している間(この期間を、リード期間という。)では、 i 行目の各DG-Tr20のボトムゲート電極21に+10 [V]の電位が印加されているため、 i 行目の各DG-Tr20がオン状態になる。



#### [0079]

リード期間においては、キャリア蓄積期間において蓄積されたキャリアがトップゲート電極30とボトムゲート電極21との間の電圧を緩和するように働くため、ボトムゲート電極21とトップゲート電極30との間の電圧により半導体膜23にチャネルが形成されて、ドレイン電極28からソース電極27に電流が流れるようになる。従って、リード期間では、ドレインライン43,43,…の電圧は、ドレインーソース間電流によって時間の経過とともに徐々に低下する傾向を示す。

#### [0080]

ここで、キャリア蓄積期間において半導体膜23に入射した蛍光の光量が多く なるにつれて、蓄積されるキャリアも多くなり、蓄積されるキャリアが多くなる につれて、リード期間においてドレイン電極28からソース電極27に流れる電 流のレベルも大きくなる。従って、リード期間におけるドレインライン43.4 3、…の電圧の変化傾向は、キャリア蓄積期間で半導体膜23に入射した光量に 深く関連する。そして、駆動回路 10 が、 i 行目のリード期間から次の(i+1)行目のプリチャージ期間までの間に、ドレインドライバ13を介して、リード 期間が開始してから所定の時間経過後のドレインライン43.43.…の電圧を 検出する。これにより、光の強度に換算される。なお、駆動回路10が、i行目 のリード期間から次の (i+1) 行目のプリチャージ期間までの間に、ドレイン ドライバ13を介して、所定の閾値電圧に至るまでの時間を検出しても良い。こ の場合でも、光の強度に換算される。また、図8では、トップゲートドライバ1 1の(i+1) 行目のリセットパルスの立ち上がり時期は、ボトムゲートドライ バ12のi行目のリードパルスが立ち下がってからであるが、これに限らず、ト ップゲートドライバ11の(i+1)行目のリセットパルスの立ち上がり時期は 、トップゲートドライバ11のi行目のリセットパルスの立ち下がり直後からボ トムゲートドライバ12のi行目のリードパルスの立ち下がりまでの間であって もよい。ただし、(i+1)行目のDG-Tr20のためにドレインライン43 . 43,…に出力されたプリチャージパルスの出力は、ボトムゲートドライバ1 2のi行目のリードパルスの立ち下がり以降になるように設定されている。



#### [0081]

上述した一連の画像読み取り動作を1サイクルとして、全ての行の各DG-Tr20にも同等の処理手順を繰り返すことにより、光学的DNAセンサ1上の光の強度分布が画像として取得される。そして、光強度分布を表した画像は、駆動回路10から演算処理装置4へ出力される。演算処理装置4は、光強度分布を表した画像を表示装置3に表示させる。表示された画像中のどの部分の光強度が大きいかによってサンブルDNA断片のヌクレオチド配列を特定する。

#### [0082]

なお、キャリア蓄積期間の長さを調節すれば、光学的DNAセンサ1のDG-Tr20の感度を調節することができる。例えば、キャリア蓄積期間を長くすれば、ハイブリダイゼーションしたスポット60から発した光の強度が弱い場合でも、生成される電子一正孔対の時間が長くなるのでそれに応じて蓄積される正孔の量も増えるため、ハイブリダイゼーションしたスポット60の光を検知することができる。

### [0083]

## [第二の実施の形態]

図9は、第二実施形態における光学的DNAセンサ100を示した平面図であり、図10は、図9のIII-III破断線で破断して矢印方向に見て示した断面図である。

第一実施形態の光学的DNAセンサ1では、一つのスポット60に対して一つのDG-Tr20が対応しているのに対して、第二実施形態の光学的DNAセンサ100では、一つのスポット60に対して四つのDG-Tr20に対応して固体撮像デバイス2の表面に固定されている。つまり、第二実施形態の光学的DNAセンサ100では、縦横に隣り合った四つのDG-Tr20が一つの組を成し、一つの組に対して一つのスポット60が対応しており、平面視して一つのスポット60に四つのDG-Tr20が重なっている。また、隣り合うスポット60は、互いに離れている。

光学的DNAセンサ100のその他の構成要素は、第一実施形態の光学的DNAセンサ1と同様であり、光学的DNAセンサ100の詳細な説明を省略する。



また、この光学的DNAセンサ100も光学的DNAセンサ1と同様にDNA読取装置70に用いることができ、DNAの同定の方法も一つのスポット60から発した光を対応した四つのDG-Tr20で受光することを除いては第一実施形態の場合と同様である。更に、光学的DNAセンサ100の製造方法も、四つのDG-Tr20に対して一つのスポット60を固定することを除いては第一実施形態の場合と同様である。

### [0084]

なお、四つのDG-Tr20に限らず、縦又は横に隣り合う二つのDG-Tr20に対して一つのスポット60が対応していても良いし、縦又は横に隣り合う三つのDG-Tr20に対して一つのスポット60が対応していても良いし、その他五つ以上のDG-Tr20に対して一つのスポットが対応していても良い。但し、面内のどのスポット60も、対応するDG-Tr20の数は同じである。何れの場合でも、一つのスポット60に対応するDG-Tr20の数をAとし(Aは2以上の整数である。)、スポット60の数をBとしたら、(A×B)で表される数が固体撮像デバイス2に含まれたDG-Tr20の必要な最小限数である。スポット60同士が近接しすぎてわずかな揺れで接触してしまうことで異なるプロープDNA断片61が混入してしまわないように、隣接するスポット60間に、上面にスポット60が位置していないDG-Tr20を存在させ、光学的DNAセンサ100に(A×B)を越える数DG-Tr20を設けてもよい。

### [0085]

本実施の形態では、第一実施形態の場合と同様に、固体撮像デバイス2の表面にスポット60,60,…が配列されて固定されているため、DNA読取装置70にレンズや顕微鏡等の光学系を設けなくても済み、DNA読取装置70の小型化を図ることができる。

また、サンプルDNA断片に結合したスポット60から発する光が弱いと、一つのDG-Tr20では光強度を十分に検知できない恐れもあるが、一つのスポット60に対して2個以上のDG-Tr20が対応して、一つのスポット60から発した光を2個以上のDG-Tr20で受光するから、光強度を確実に検知することができる。ここで一つのスポット60に対応する複数のDG-Tr20全

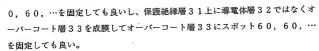


てにより算出された光情報データを加算して塩基配列同定の基準としてもよく、 一つのスポット60に対応する複数のDG-Tr20の中で最大の光量を検知し た一つのDG-Tr20の光情報データのみを塩基塩基配列同定の基準としても よい。また、ソースードレイン間等に欠陥のあるDG-Tr20が存在し、実際 には蛍光を発っしていないにもかかわらず、ドレイン電流が流れてしまい、リー ド期間のドレインライン43の電圧が下がってしまい、蛍光を発したとみなして しまう場合があるので、一つのスポット60に対応する複数のDG-Tr20の 中で最大の光量を検知した一つのDG-Tr20の光情報データを外して残りの DG-Tr20の光情報データから同定してもよい。同様にトップゲートードレ イン間等に欠陥のあるDG-Tr20が存在し、実際には蛍光を発っしているに もかかわらず、ドレイン電流が流れないためにリード期間のドレインライン43 の電圧が下がらず、蛍光を発していないとみなしてしまう場合があるので、一つ のスポット60に対応する複数のDG-Tr20の中で最小の光量を検知した一 つのDG-Tr20の光情報データを外して残りのDG-Tr20の光情報デー タから同定してもよい。また上記のことを考慮して、一つのスポット60に対応 する複数のDG-Tr20の中で、最大の光量を検知した一つのDG-Tr20 の光情報データ及び最小の光量を検知した一つのDG-Tr20の光情報データ を外して残りのDG-Tr20の光情報データから同定してもよい。このように 複数のDG-Tr20で補償することで一種類の塩基配列を同定させることから 、仮にその中でDG-Tr20に欠陥のあるものが存在しても、残りの正常に動 作できるDG-Tr20から光情報データを採用することができるので精確に読 み取ることができる。

### [0086]

本発明は、上記各実施の形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。

例えば、スポット60,60,…がオーバーコート層33に直接固定されているが、導電体層32上にオーバーコート層33を成膜しないで導電体層32にスポット60,60,…を直接固定しても良いし、更には保護絶縁層31上に導電体層32及びオーバーコート層33を成膜しないで保護絶縁層31にスポット6



### [0087]

また上記各実施形態では、導電体層 3 2 に正電圧を印加をしたが、固体撮像デバイス 2 の製造時から D N A 読み取り時に至るまでに発生する静電気から D G ー T r 2 0 , 2 0 , …や D G ー T r 2 0 に接続されているトップゲートドライバ 1 1 , ボトムゲートドライバ 1 2 、ドレインドライバ 1 3 及び駆動回路 1 0 を保護するように静電気よりも絶対値が小さい電圧、例えば 0 (V) に設定することで静電気放電用電極として機能するようにしてもよい。

### [0088]

また、上記各実施形態では、DNA読取装置 70の光照射手段 71が近接場による面発光した紫外線を励起光として照射しているが、この励起光を所定方向から入射されたエヴァネッセント光としてもよい。この場合、紫外線は半導体膜 23まで到達することなく逓減してしまうので半導体膜 23は紫外線により励起するものでも良い。

また、光源からの蛍光体励起光が出射面71aで全反射しなくても良く、出射面71aから光学的DNAセンサ1の表面に直接入射しても良い。この場合、出射面71aから光学的DNAセンサ1の表面が近接していなくても良い。

## [0089]

また、上記各実施形態では、DNA読取装置 70の光照射手段 71が光学的DNAセンサ1の表面に向けて励起光を照射しているが、光学的DNAセンサ1の 裏面側から裏面に向けて励起光を照射しても良い。この場合、ボトムゲート電極 21が遮光性を有しているため、励起光が半導体膜 23に直接入射することはない。

## [0090]

また、上記各実施形態では、光電変換素子としてDG-Tr20,20,…を 用いた固体操像デバイス2を例にして説明したが、光電変換素子としてフォトダ イオードを用いた固体操像デバイスに本発明を適用しても良い。フォトダイオー



ドを用いた固体撮像デバイスとしては、CCDイメージセンサ、CMOSイメージセンサがある。

### [0091]

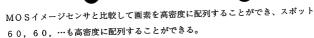
CCDイメージセンサにおいては、フォトダイオードが基板上にマトリクス状となって配列されており、それぞれのフォトダイオードの周囲には、フォトダイオードで光電変換された電気信号を転送するための垂直CCD、水平CCDが形成されている。また、上記固体撮像デバイス2と同様に、保護絶縁層が複数のフォトダイオードを被覆するように一面に成膜されており、保護絶縁層上に導電体層が一面に成膜されている。そして、オーバーコート膜を介して導電体層上に複数種のスポットが配列されているが、平面視して一つのフォトダイオードが一つのスポットが重なっているか、又は、隣り合った幾つかのフォトダイオードが一つの組を成すとともに平面視して一つのスポットに一つの組となった幾つかのフォトダイオードが重なっている。

### [0092]

CMOSイメージセンサにおいては、フォトダイオードが基板上にマトリクス 状となって配列されており、それぞれのフォトダイオードの周囲にはフォトダイ オードで光電変換された電気信号を増幅するための画素回路が設けられている。 また、上記固体撮像デバイス2と同様に、保護絶縁層が複数のフォトダイオード を被覆するように一面に成膜されており、保護絶縁層上に導電体層が一面に成膜 されている。そして、オーバーコート膜を介して導電体層上に複数種のスポット が配列されているが、平面視して一つのフォトダイオードに一つのスポットが重 なっているか、又は、隣り合った幾つかのフォトダイオードが一つの組を成すと ともに平面視して一つのスポットに一つの組となった幾つかのフォトダイオード が重なっている。

## [0093]

上記固体撮像デバイス2は、一つの画素につき一つのDG-Tr20だけから 構成されているため、一つの画素につきフォトダイオードとその周辺回路からな るCCDイメージセンサ及びCMOSイメージセンサに比較すると、構造が簡略 化されている。従って、上記固体撮像デバイス2はCCDイメージセンサ及びC



[0094]

上記各実施形態では、マザー基板35を固体撮像デバイス2ごとに切断していたが、DNA読取装置70に複数の固体撮像デバイス2に対応したトップゲートドライバ11,ボトムゲートドライバ12、ドレインドライバ13及び駆動回路10を設けることにより複数の固体撮像デバイス2から一括してDNA読取りを行うようにしてもよい。

[0095]

また上記各実施形態では、サンプルDNA断片を含有した溶液を塗布した光学的DNAセンサ1をDNA読取装置70にセッティング後にすると、トップゲートライン44、44、…がトップゲートドライバ11の端子にそれぞれ接続させ、ボトムゲートライン41、41、…がボトムゲートドライバ12の端子に接続させ、ドレインライン43、43、…がドレインドライバ13の端子にそれぞれ接続させていたが、サンプルDNA断片を含有した溶液を光学的DNAセンサ1に塗布する前に予めトップゲートライン44、44、…がトップゲートドライバ11の端子にそれぞれ接続させ、ボトムゲートライン41、41、…がボトムゲートドライバ12の端子に接続させ、ドレインライン43、43、…がドレインドライバ13の端子にそれぞれ接続させていてもよい。

[0096]

また、上記各実施形態では、DG-Tr20は紫外線に十分に励起せず、可視 光に十分に励起するように設定されているが、短波長可視光に十分励起せず、長 波長可視光に十分励起するように設定してもよい。これに合わせて、蛍光物質も 短波長可視光を吸収して長波長可視光を発するものを選択することができる。

[0097]

また、上記各実施形態で形成されるスポット60,60,…は、インクジェット方式により細かい液滴として固体撮像デバイス2の表面の所定の位置に形成されてもよい。

[0098]



### 【発明の効果】

請求項1に記載の発明によれば、レンズや顕微鏡が無くとも固体撮像デバイスで鮮明な像を撮像することができ、更に走査機構が無くても二次元的な像を撮像することができるため、本発明の光学的DNAセンサをDNA読取装置に用いれば、DNA読取装置にレンズ、顕微鏡、走査機構を設けなくても済み、DNA読取装置を従来に比較して小型化することができる。また、プローブDNA断片から発した光が殆ど減衰せずに固体撮像デバイスの表面に入射するから、固体撮像デバイスの感度が高くなくても済む。

請求項2及び3に記載の発明によれば、プロープDNA断片間でも光強度を検知することがないため、固体撮像デバイスで撮像された像はノイズの無い像であり、プロープDNA断片が配置されていない部分の光強度データが含まれていない。

請求項4に記載の発明によれば、光電変換素子だけで画素における電気信号の スイッチング等を行えるので、光電変換素子を高密度に配列することができ、プロープDNA断片も高密度に配列することができる。

請求項5に記載の発明によれば、プロープDNA断片が配列されている部分を 固体撮像デバイスに結像するためのレンズや顕微鏡をDNA読取装置に設ける必 要がないから、DNA読取装置を小型化することができる。

請求項6~8に記載の発明は、請求項5に記載の発明と同様の効果を奏する。 請求項9に記載の発明によれば、プロープDNA断片から発した光が殆ど減衰 せずに光電変換素子に入射するから、光電変換素子の感度が高くなくとも、相補 性を有したDNA断片から発した光の強度と相補性を有しないDNA断片から発 した光の強度との差を認識することができる。そのため、サンプルDNA断片の 同定が容易になる。

請求項10に記載の発明によれば、静電気によってプロープDNA断片が固体 撮像デバイスの表面に引き寄せられて、プロープDNA断片を固体撮像デバイス の表面に固定しやすくなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】



本発明が適用された光学的DNAセンサを示した斜視図である。

#### 【図2】

上記光学的 DNA センサを示した平面図である。

#### 【図3】

図2のI-I破断線で破断して示した断面図である。

#### 【図4】

図4 (a) は上記光学的 DNA センサに備わる固体撮像デバイスの一つの画素を示した平面図であり、図4 (b) は II-II破断線で破断して示した断面図である。

#### [図5]

上記光学的DNAセンサを用いたDNA読取装置の回路構成を示した図面である。

#### 【図6】

上記DNA読取装置に上記光学的DNAセンサをセッティングした場合の形態を示した図面である。

#### [図7]

複数の固体撮像デバイスからなるマザー基板を示した斜視図である。

### 【図8】

上記固体撮像デバイスのドライバによって出力される電気信号のレベルの推移 を示したタイミングチャートである。

#### 【図9】

上記光学的DNAセンサとは別の光学的DNAセンサを示した平面図である。

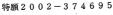
#### 【図10】

図9のIII-III破断線で破断して示した断面図である。

# 【符号の説明】

- 光学的DNAセンサ
- 2 固体撮像デバイス
- 10 駆動回路(駆動手段)
- 11 トップゲートドライバ(駆動手段)





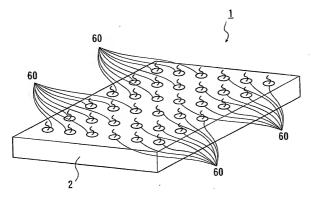
- ボトムゲートドライバ (駆動手段) 12
- ドレインドライバ (駆動手段) 13
- ダブルゲート型電界効果トランジスタ (光電変換素子) 2 0
- 2 3 半導体膜
- 保護絶縁層 (透明層) 3 1
- 導電体層 (透明層) 3 2
- スポット (プローブDNA断片) 6 0
- 7.0 DNA読取装置
- 光照射手段 7 1



【書類名】

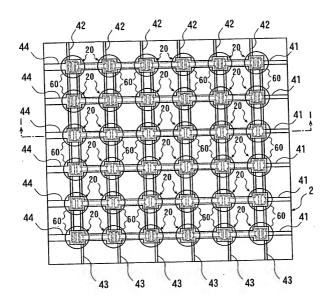
図面

【図1】



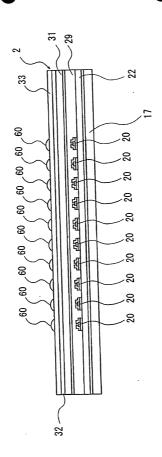


【図2】



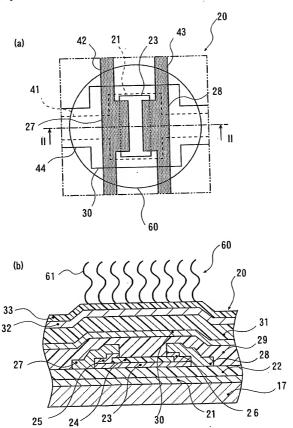


【図3】



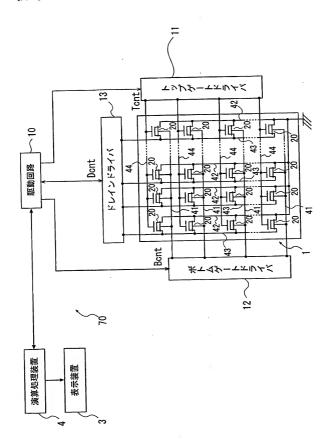


【図4】



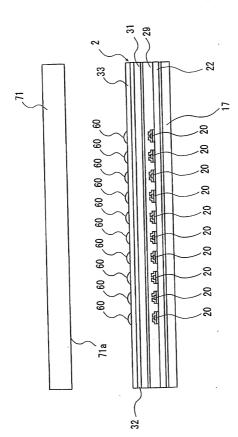


【図5】



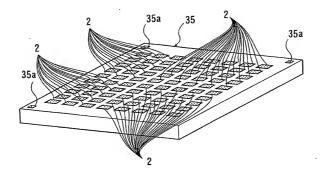


【図6】



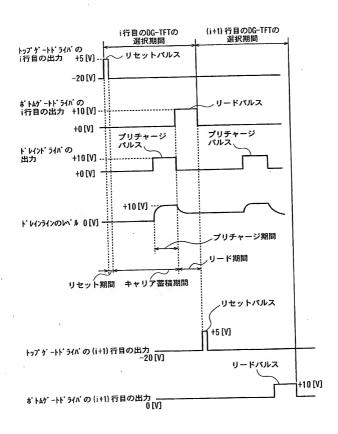


【図7】



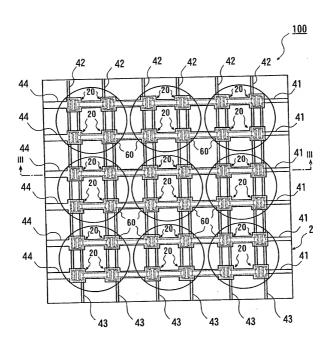


【図8】



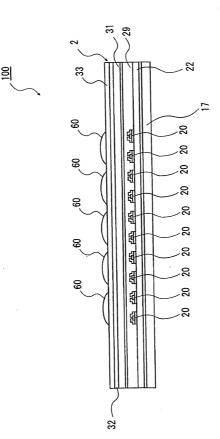


【図9】





【図10】



1/E



【書類名】 要約書

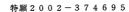
【要約】

【課題】 低感度であっても蛍光を検知することができ、DNA読取装置を小型 化することができるようにすること。

【解決手段】 光学的DNAセンサ1は、固体撮像デバイス2と、固体撮像デバイス2の表面に固定された複数種のスポット60とを備える。固体撮像デバイス2は、透明基板17上に複数のDG一T 20がマトリクス状に配列されてなる。複数のDG一T 20は、保護絶縁層31及び導電体層32によって被覆されている。スポット60は既知のヌクレオチド配列を有したプローブDNA断片が多数集まった群集であり、一つのスポット60に含まれる多数のプローブDNA断片は互いに同じヌクレオチド配列を有する。プローブDNA断片のヌクレオチド配列は、スポット60ごとに異なっている。スポット60はDG一T 20に対応して固定されている。

【選択図】 図2





## 出願人履歴情報

識別番号

[000001443]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

1998年 1月 9日 住所変更 東京都渋谷区本町1丁目6番2号

カシオ計算機株式会社